

## การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเหนี่ยวนำในวงจรคลื่นระนาบ

สมศักดิ์ อรรถกิมภูล<sup>1\*</sup> และ สยาม นิพพิทานนิตย์<sup>2</sup>

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำไมโครเวฟ เพื่อหาลักษณะคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบไมโครสตอร์ป แบบมีแอนเดอร์ และแบบกันหอยที่อยู่ในวงจรคลื่นระนาบ วิธีการคำนวณจะอาศัยหลักการของgravure ของคลื่นที่ประกอบด้วยคลื่นเด็กกระบวนการ คลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่านที่แพร่กระจายภายในกล่องโลหะปิด และใช้ตัวแปลงฟูเรียร์อย่างเร็วในการวิเคราะห์คลื่นในโดเมนจริงหรือพิกเซล และโดเมนทางสเปกตรัมหรือโหมด โดยทำการออกแบบเป็นโปรแกรมการจำลองที่ทำงานภายใต้โปรแกรม MATLAB ผลของการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์พารามิเตอร์กระฉับกระเฉง การหาคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำ และการวิเคราะห์ผลของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่นำไปปรับปรุงให้กับโปรแกรม SONNET Lite Version 11.54 ซึ่งพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถนำเอาวิธีการคำนวณนี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรรวมไมโครเวฟอื่นๆได้

คำสำคัญ : ตัวเหนี่ยวนำไมโครสตอร์ป ตัวเหนี่ยวนำ มีแอนเดอร์ ตัวเหนี่ยวน้ำกันหอย การวนรอบของคลื่น

<sup>1</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

<sup>2</sup> นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

\* ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 3322 E-mail : ssa@kmutnb.ac.th

## Planar Inductor Characteristic Analysis

Somsak Akatimagool<sup>1\*</sup> and Sayam Nippithanit<sup>2</sup>

### Abstract

This research presents the study and analysis of the microstrip, meander and spiral inductor characteristic of planar circuit. The analysis method based on a wave iterative concept will calculate the incident, reflected and transmitted waves which propagate in a closed metallic box. The amplitude of waves presents in the real domain (pixel) and spectrum domain (modes) by using the Fast Fourier Transform (FFT). In this work we designed the graphic user interface using MATLAB® program. The analysis results are the scattering parameter, the inductor characteristics and the electromagnetic waveform on the inductor circuit layer. The compared results between Wave Iterative Method (WIM) and SONNET Lite program of version 11.54 are good agreement. The advantage of this research can be used efficiently in the microwave circuits analysis and design.

**Keywords :** Microstrip Inductor, Meander Inductor, Spiral Inductor, Wave iterative method

---

<sup>1</sup> Assistant Professor, Department of Electrical Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

<sup>2</sup> Master Degree Student, Department of Electrical Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

\* Corresponding Author Tel. 0-2913-2500 ext. 3322, E-mail: ssa@kmutnb.ac.th



## 1. บทนำ

โครงข่ายทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภทพาสซีฟ และอุปกรณ์แอคทีฟ การวิเคราะห์โครงข่ายเพื่อหา คุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยส่วนใหญ่จะใช้การ คำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าที่แพร่กระจายในวงจรลิ่นระหว่าง ชีงเทคนิคคำนวณ ทางคณิตศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น FDTD (Finite Differential Time Domain), TLM (Transmission Line Matrix) และ Method of Moments เป็นต้น แต่ละเทคนิค [1-3] อาจมีความยุ่งยากซับซ้อน แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน และเทคนิคการ คำนวณวิธีหนึ่งที่มีการศึกษาและวิจัยขึ้น คือ การ วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบนคลื่นลิ่นระหว่างที่อาศัย หลักการของคลื่นที่มีการกระทำซ้ำ (WCIP : Wave Concept Iterative Procedure) [4] ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณได้มาก และได้พัฒนาเป็น วิธีการคำนวณแบบใหม่ [5-7] ที่เรียกว่าการวนรอบของ คลื่น (WIM : Wave Iterative Method) เป็นการ คำนวณหาค่าขนาดของคลื่นสัลป์ไปมาระหว่างค่าขนาด ของคลื่นในโดเมนค่าจริงกับค่าขนาดของคลื่นในโดเมน สเปคตรัม ทั้งนี้เป็นการคำนวณค่าของสนามบนชั้น ของวงจรตัวนำกับชั้นตัวกลาง ได้อิเล็กทริกย่านความถี่ ไมโครเวฟภายในกล่องปิดที่ภายในภาพของวงจรภายใน มีลักษณะเป็นพิกเซลจัตุริชขนาดเล็กของตัวนำและของ ไดอิเล็กตريك ผลของการออกแบบและวางแผนพิกเซลใน โครงสร้างต่างๆ จะทำให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจร ต่าง ๆ ตามความต้องการ

ตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์พาสซีฟที่สำคัญชนิดหนึ่ง ของวงจรคือตู้รับสัญญาณเดลิกของตัวนำและของ ไดอิเล็กตريك ผลของการออกแบบและวางแผนพิกเซลใน โครงสร้างต่างๆ จะทำให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจร ต่าง ๆ ตามความต้องการ

วิเคราะห์หาคุณสมบัติของตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้คำนวณ แล้วมีความซับซ้อน [8-10] เพราะต้องมีการคำนวณใน ส่วนที่เป็นสภาพอากาศข้ามแผ่นตัวนำเพิ่มเติม ดังนั้นจึง มีนักวิจัยให้ความสนใจในการคิดค้นหาเครื่องมือในการ วิเคราะห์หาคำตอบในโครงสร้างดังกล่าว [10]

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น บทความวิจัยนี้ได้ นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์ตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้คำนวณในโครงสร้างแบบมีแอนเดอร์ และแบบกันหอยที่ทำงานในย่าน ความถี่ไมโครเวฟโดยวิธีการวนรอบของคลื่น เพื่อหา คุณสมบัติทางไฟฟ้าและเปรียบเทียบผลของวงจรชีง ประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าพารามิเตอร์ กระแสจักระจาจ ค่าความหนึ่งที่ยานำ ค่าของพารามิเตอร์ แอบแฝง (Parasitic Parameters) และค่าตัวประกอบ คุณภาพ (Q Factor) การแสดงรูปคลื่นของ สนามไฟฟ้า (Electric Field) และสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ที่เกิดขึ้นบนตัวหนึ่งที่ยานำ เพื่อแสดงให้เห็นปรากฏภารณ์ และคุณสมบัติการทำงานในย่านคลื่น ความถี่ไมโครเวฟ โดยผลที่ได้เหล่านี้สามารถเป็น ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับวงจรไมโครเวฟอื่น ๆ ที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น ได้และช่วยเสริมให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใจปรากฏภารณ์อันเป็นจริงได้มากขึ้นกว่า การศึกษาเฉพาะสมการหรือสูตรคำนวณทาง คณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว

## 2. การคำนวณแบบวนรอบของคลื่น

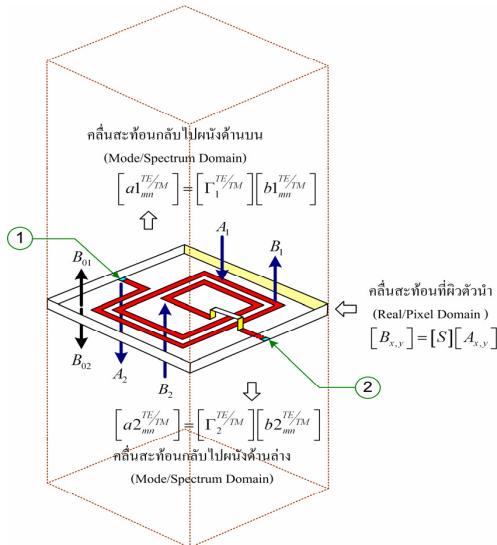
หลักการแพร่กระจายของคลื่นในโครงสร้างวงจร ไมโครเวฟที่เรียกว่า WIM (Wave Iterative Method) เป็นการคำนวณขนาดของคลื่นในค่าจริงหรือโดเมน พิกเซล (Pixel) ที่ปรากฏบนพื้นที่ของตัวนำ และโดเมน ทางโน้มหรือสเปคตรัมที่แพร่กระจายในอากาศว่างและ ตัวกลางไดอิเล็กตريك [6-7] ดังภาพที่ 1

จากภาพที่ 1 คลื่น  $B_{x,y}$  ที่สะท้อนออกจากผิwtัวนำ จะเปลี่ยนเป็นค่าในรูปของหอดหรือสเปคตรัมโดยการ แปลงสภาพฟูเรียร์อย่างเร็ว (FFT) และคลื่น  $b_{mn}^{TE/TM}$  จะแพร่กระจายไปสะท้อนกลับที่ผังด้านบนของกล่อง โลหะด้วยสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ  $(\Gamma_{mn}^{TE/TM})$  ดังสมการที่ (1)



$$\Gamma_{mn}^{TE/TM} = \frac{Y_0 - Y_{mn}^{TE/TM}}{Y_0 - Y_{mn}^{TM}} \quad (1)$$

เมื่อ  $Y_0$  คือสมการแอดมิตแตนซ์ที่โหมดพื้นฐาน  
 $Y_{mn}^{TE/TM}$  คือ สมการแอดมิตแตนซ์ของโหมด TE  
 และ TM ในโดเมนสเปคตรัม



ภาพที่ 1 การแพร่กระจายคลื่นในกล่องตัวนำ

ดังนั้นจะได้คลื่นที่ตอกกระหบบนชั้นของตัวนำในรูปของโหมดหรือโดเมนสเปคตรัม มีค่าเท่ากับ  $a_{mn}^{TE/TM} = \Gamma^{TE/TM} b_{mn}^{TE/TM}$  ซึ่งที่ชั้นตัวนำ คลื่นจะถูกแปลงสภาพกลับไปรูปของค่าจริงหรือพิกเซล โดยจะใช้การแปลงสภาพฟูเรย์อย่างเรียวข้อนกลับ ( $FFT^{-1}$ ) กลับมาเป็นคลื่น  $A_{x,y}$  ที่ปราภูณพิกเซลตัวนำ ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะสะท้อนกลับขึ้นไปในอากาศด้านบนอีกรัง และจะมีคลื่นอีกส่วนหนึ่งส่งผ่านชั้นไดอิเล็กทริกไปด้านล่าง โดยการเคลื่อนที่ผ่านชั้นตัวนำจะใช้สมการของความสัมพันธ์ของโครงข่ายสองชั้นของวงจรตัวนำในการอธิบายผลของเงื่อนไขของรอยต่อ (Boundary condition) ของคลื่นที่เกิดขึ้นหรือแพร่กระจายในบริเวณรอยต่อ โดยสมการของความสัมพันธ์พารามิเตอร์กระแสกระจายของช่ายางเป็นดังสมการที่ (2)

$$[S] = [B_{x,y}] [A_{x,y}]^{-1} \quad (2)$$

ผลรวมของขนาดจริงของสนามไฟฟ้า ( $\bar{E}(x,y)$ ) ที่ปราภูณพื้นที่ตัวกลางในเทอมของพังก์ชันของ

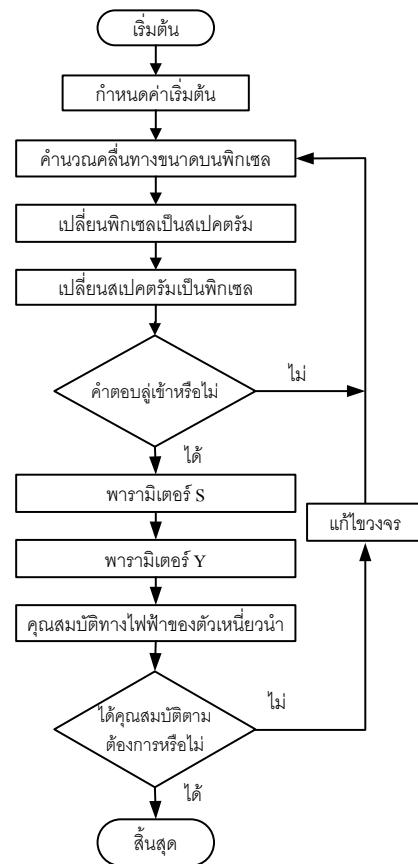
สนามไฟฟ้าทางสเปคตรัมในโหมด TE และโหมด TM ที่เคลื่อนที่ผ่านชั้นตัวนำ เป็นดังสมการที่ (3)

$$\vec{E}(x,y) = \sum_{m,n} a_{mn}^\alpha f_{mn}^\alpha(x,y) \quad (3)$$

ผลรวมของพังก์ชันของสนามแม่เหล็ก ( $\bar{H}(x,y)$ ) ที่ปราภูณพื้นที่ตัวนำในเทอมของพังก์ชันของสนามไฟฟ้าและแอดมิตแตนซ์ เป็นดังสมการที่ (4)

$$\vec{H}(x,y) = \sum_{m,n} a_{mn}^\alpha Y_{mn}^\alpha f_{mn}^\alpha(x,y) \quad (4)$$

เมื่อ  $A_{x,y}$  คือคลื่นตอกกระหบในโดเมนค่าจริง  $B_{x,y}$  คือคลื่นสะท้อนในโดเมนค่าจริง  $b_{mn}^{TE/TM}$  คือคลื่นสะท้อนในโดเมนสเปคตรัม  $a_{mn}^{TE/TM}$  คือคลื่นตอกกระหบในโดเมนสเปคตรัม  $f_{mn}^\alpha(x,y)$  คือสมการของพังก์ชันการทดสอบ หรือสมการพื้นฐานของสนามไฟฟ้าตามข้างในกล่องตัวนำ



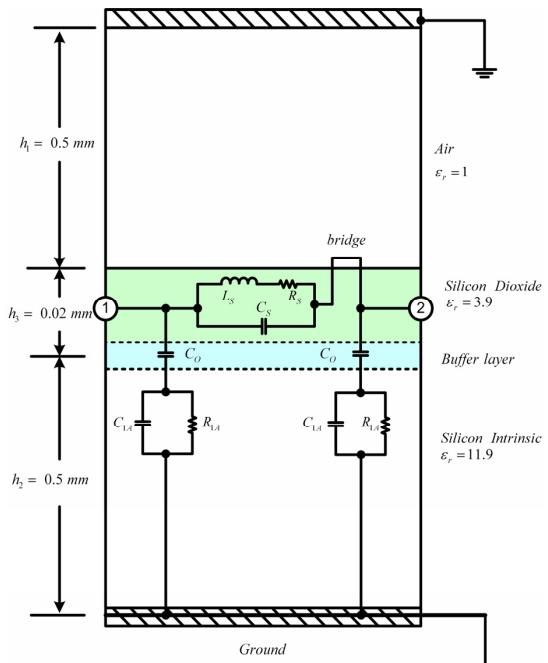
ภาพที่ 2 ขั้นตอนของการคำนวณแบบวนรอบ

แผนภูมิในการคำนวณ เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำแสดงดังภาพที่ 2 จะเริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างวงจรตัวเหนี่ยวนำ ที่ต้องการ วิเคราะห์ จากนั้นกำหนดค่าเริ่มต้น และคำนวณหาขนาดของคลื่นที่แพร่กระจายในกล่องตัวนำที่คำนวณในโดเมนสเปคตรัมและที่ปราภูมนชั้นตัวนำ ที่คำนวณในโดเมนทางพิกเซล และ จะคำนวณหาขนาดของคลื่นในแต่ละรอบของการเพริ่กระยะคลื่นจนกระทั่งคำตอบลู่เข้าสู่ค่าคงที่ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ กระแสจัดการ และค่าแอดมิดเดนซ์ของช่ายางานทางไฟฟ้า เพื่อคำนวณหาค่าของอุปกรณ์พื้นที่ต่างๆ เช่น ตัวเหนี่ยวนำ ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ในวงจร เทียบเคียงของตัวเหนี่ยวนำ นั้นเอง และในการออกแบบโครงสร้างของวงจรตัวเหนี่ยวนำอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ แบบลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้วงจรที่ต้องการ

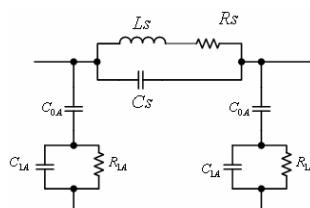
### 3. การออกแบบตัวเหนี่ยวนำ

การออกแบบตัวเหนี่ยวนำ พิจารณาจากตัวนำสติปที่วางเรียงกันในกล่องตัวนำ ซึ่งจะเห็นว่าวงจรเทียบเคียงทางไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 3 ในส่วนชั้นตัวนำจะมีลักษณะเป็นตัวนำสติปท่าให้เกิดค่าของความเหนี่ยวนำ ( $L_s$ ) และความต้านทาน ( $R_s$ ) สำหรับวงจรไฟฟ้าในชั้นรองอยู่ต่อ (Buffer Layer) เกิดขึ้นจากการอยู่ต่อของชั้นกลางกับชั้นล่าง เนื่องจากวัสดุไดอิเล็กทริกต้านบนเป็นคนละชนิดกับไดอิเล็กทริกชั้nl่าง ผลของรอยต่อเล็กๆ ที่แนบอยู่กับชั้นล่างทำให้เกิดค่าความจุไฟฟ้า  $C_{0A}$  ขึ้น และสำหรับวงจรไฟฟ้าในชั้นล่างที่เกิดขึ้นจากตัวกลางไดอิเล็กทริก ที่คั้นกลางระหว่างสายส่งไมโคร สติปและวัสดุไดอิเล็กทริก กับแผ่นโลหะที่ต่อลงกราวด์ ทำให้เกิดค่าความจุไฟฟ้า  $C_{1A}$  และค่าของ  $R_{1A}$

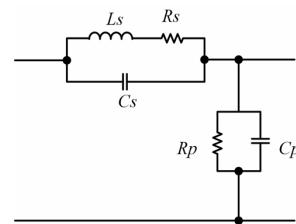
สำหรับการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำในกล่องโลหะปิด ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเห็นว่าจะประกอบด้วยส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ ที่ต่อในลักษณะอนุกรมและขนานกัน นอกจากนี้สามารถหาค่าของตัวประกอบคุณภาพ ( $Q$ ) ได้อีกด้วย



ภาพที่ 3 วงจรเทียบเคียงของตัวเหนี่ยวนำในกล่องปิด



(ก)



(ข)

ภาพที่ 4 วงจรเทียบเคียงทางไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำ

ภาพที่ 4 (ก) แสดงวงจรเทียบเคียงของวงจรตัวเหนี่ยวนำในวงจรคลื่นระนาบ เมื่อทำการลดรูปวงจรใหม่จะแสดงในภาพที่ 4 (ข) ซึ่งจะได้สมการของตัวต้านทาน

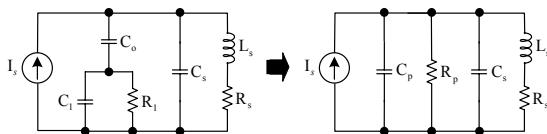


และตัวเก็บประจุที่ต่อแบบขนาน ดังสมการที่ (5) และ (6)

$$R_p = \frac{1}{\omega^2 R_{1A} C_{0A}^2} + \frac{R_{1A} (C_{0A}^2 + 2C_{0A} C_{1A} + C_{1A}^2)}{C_{0A}^2} \quad (5)$$

$$C_p = \left( \omega^2 R_{1A}^2 \right) \left\{ \frac{C_{0A}^2 C_{1A} + C_{0A} C_{1A}^2}{(C_{0A} + C_{1A})^2} \right\} \quad (6)$$

ตัวประกอบคุณภาพ ( $Q$ ) เป็นค่าตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของระดับการสะสอและคายพลังงานที่เกิดขึ้นและการสูญเสียในวงจรโครงข่ายงาน ซึ่งอุปกรณ์ที่มีผลต่อการสะสอพลังงานประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ( $L_s$ ,  $C_p$  และ  $C_s$ ) และอุปกรณ์ที่เกิดการสูญเสีย คือตัวด้านทาน ( $R_s$  และ  $R_p$ ) โดยปกติค่าของตัวประกอบคุณภาพคร่าวๆ มีค่าสูงจะทำให้วงจรมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นในการออกแบบตัวเหนี่ยวนำต้องคำนึงถึงค่าตัวประกอบคุณภาพด้วย



ภาพที่ 5 วงจรเทียบเคียงทางไฟฟ้า

ภาพที่ 5 แสดงวงจรเทียบเคียงที่ลดรูปจากภาพที่ 4 โดยมีโครงสร้างเป็นตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุทำให้เกิดการสะสอพลังงานขึ้นในโครงข่าย และตัวความด้านทานทำให้เกิดพลังงานสูญเสียในรูปของความร้อน ดังนั้นสมการการคำนวณหาค่าตัวประกอบคุณภาพจะได้ดังสมการ (7)

$$Q = (2\pi) \left( \frac{E_{magnetic} - E_{electric}}{E_{heat}} \right) \quad (7)$$

พลังงานที่สะสอในตัวเหนี่ยวนำ แสดงดังสมการที่ (8)

$$E_{magnetic} = \frac{V^2}{2} \left\{ \frac{L_s}{(\omega L_s)^2 + R_s^2} \right\} \quad (8)$$

พลังงานที่สะสอในตัวเก็บประจุ แสดงดังสมการที่ (9)

$$E_{electric} = \frac{V^2}{2} (C_s + C_p) \quad (9)$$

พลังงานที่สูญเสียในตัวด้านทาน แสดงดังสมการที่ (10)

$$E_{heat} = \frac{\pi V^2}{\omega} \left\{ \frac{(\omega L_s)^2 + R_s^2 + R_s R_p}{R_p \{ (\omega L_s)^2 + R_s^2 \}} \right\} \quad (10)$$

ตั้งนี้สมการตัวประกอบคุณภาพ ( $Q$ ) จะได้ดังนี้

$$Q = \frac{\omega L_s}{R_s} \left\{ \frac{R_p}{R_s \left\{ \left( \frac{\omega L_s}{R_s} \right)^2 + 1 \right\} + R_p} \right\} \left\{ 1 - \frac{R_s^2}{L_s} (C_s + C_p) - \omega^2 L_s (C_s + C_p) \right\}$$

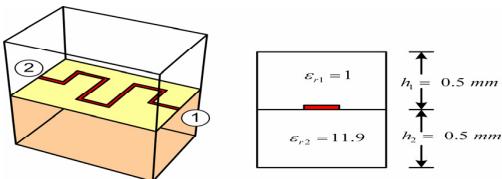
#### 4. ผลของการวิจัย

บทความวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวเหนี่ยวนำแบบต่างๆ ในวงจรลีนาราน (Planar Circuit) และปรากฏการณ์ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบนวงจรตัวเหนี่ยวนำแบบต่างๆ เช่น แบบมีแอนเดอร์ และแบบกันหอย เป็นต้น โดยใช้วิธีการคำนวณแบบการวนรอบของคลื่น (WIM) โดยการออกแบบตัวเหนี่ยวนำวางแผนในกล่องโลหะปิดขนาด  $64 \times 64$  พิกเซล ใช้ไดอิเล็กตริกเป็นชนิด Silicon มีค่า  $\epsilon_{r2}$  เท่ากับ 11.9 มีค่า Dielectric Loss Tangent เท่ากับ 0.004 และมีค่า Dielectric Conductance เท่ากับ  $4.4 \times 10^{-4}$  S/m ชั้นของอากาศด้านบนมีค่า  $\epsilon_{r1}$  เท่ากับ 1 ตัวนำแบบสตริปเป็นทองแดงมีค่าความนำไฟฟ้าเท่ากับ  $5.8 \times 10^7$  S/m ความหนาเท่ากับ 0.1  $\mu\text{m}$

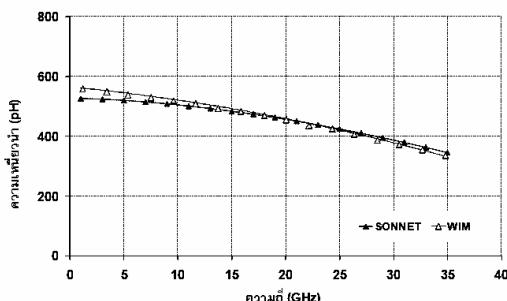
#### 4.1 การวิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำแบบมีแอนเดอร์

ตัวเหนี่ยวนำแบบมีแอนเดอร์ถูกออกแบบในกล่องโลหะปิดขนาด  $0.512 \times 0.512 \text{ mm}^2$  โดยออกแบบให้ตัวเหนี่ยวนำมีความกว้างของตัวนำสต็อป (w) เท่ากับ 4 พิกเซล หรือกว้าง  $32 \mu\text{m}$  มีความยาวทางกายภาพ (l) เท่ากับ  $1.152 \text{ mm}$  ออกแบบให้กล่องปิดด้านบนและล่างเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติแบบไม่มีการสูญเสีย แสดงดังภาพที่ 6

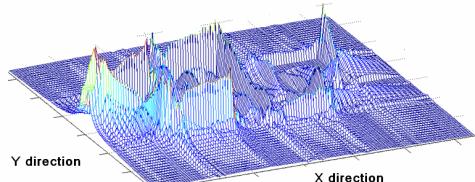
ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความหนี่นำของแบบมีแอนเดอร์ ขนาดความกว้าง (w) ของตัวนำ เท่ากับ  $32 \mu\text{m}$  ผลการเปรียบเทียบโดยการคำนวณด้วยโปรแกรม SONNET และโปรแกรม WIM ให้ค่าความหนี่นำสอดคล้องกัน



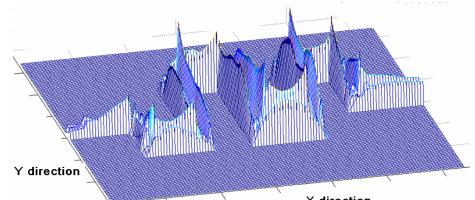
ภาพที่ 6 ตัวเหนี่ยวนำแบบมีแอนเดอร์



ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบค่าตัวเหนี่ยวนำแบบมีแอนเดอร์



(ก) สนามไฟฟ้า



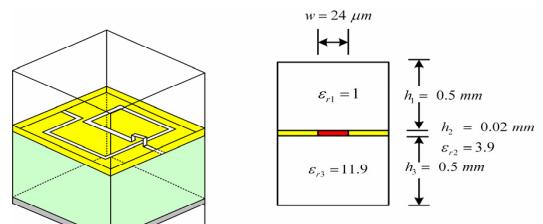
(ข) สนามแม่เหล็ก

ภาพที่ 8 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำแบบมีแอนเดอร์

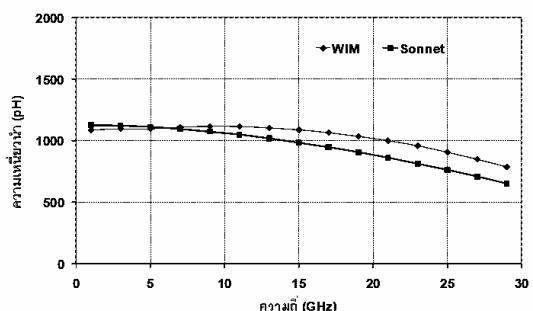
ภาพที่ 8 (ก) แสดงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนชั้นตัวนำซึ่งอยู่ร่อง ๆ พื้นที่พิกเซลของตัวนำ โดยค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีคักกายไฟฟ้าเทียบกับผนังไฟฟ้าข้างกล่องตัวนำโดยที่ขอบของพิกเซลตัวนำจะมีค่าตัดขาดสูงสุดและค่าจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อระยะห่างออกไป และภาพที่ 8 (ข) แสดงค่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่มีค่าเฉพาะพื้นที่บนพิกเซลของตัวนำเท่านั้น

#### 4.2 การวิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำแบบกัน匈อย

ตัวเหนี่ยวนำแบบกัน匈อยมีจำนวนรอบเท่ากับ 1 รอบ ออกแบบในกล่องโลหะปิดขนาด  $0.512 \times 0.512 \text{ mm}^2$  มีความกว้างตัวนำสตริป (w) เท่ากับ  $24 \mu\text{m}$  ลักษณะของกัน匈อยมีการวนรอบตัวนำจากด้านนอกวนเข้าไปสู่ศูนย์กลาง มีการแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ จำนวน 3 ชั้น รวมเป็นความสูงกล่องปิดทั้งหมดเท่ากับ  $1.02 \text{ mm}$  ดังภาพที่ 9 และผลการวิเคราะห์ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยโปรแกรม SONNET และโปรแกรม WIM ในย่านความถี่ทำงาน  $1 - 28 \text{ GHz}$  ดังในภาพที่ 10



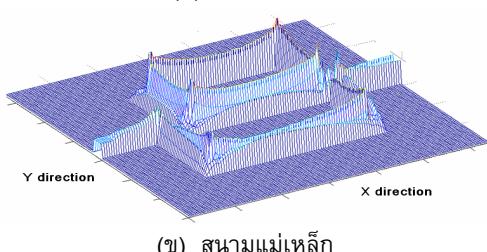
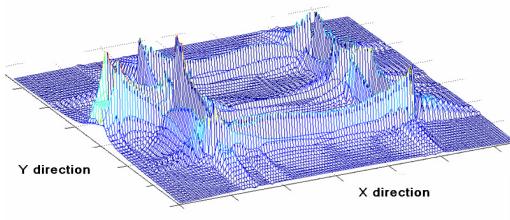
ภาพที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำแบบกัน匈อย



ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบค่าตัวเหนี่ยวนำแบบกัน匈อย

#### ภาพที่ 10 แสดงค่าความหนาแน่น ( $L_S$ )

จากการคำนวณด้วยโปรแกรม Sonnet Lite พบว่าได้ค่าความหนาแน่นเท่ากับ  $1,020 \text{ pH}$  เปรียบเทียบผลกับการคำนวณด้วยโปรแกรม WIM ในย่านความถี่ทำงาน  $1 - 30 \text{ GHz}$  พบว่าได้ค่าความหนาแน่นเท่ากับ  $1,106 \text{ pH}$  เห็นได้ว่าโปรแกรมคำนวณทั้ง 2 โปรแกรมได้ค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกัน แต่ที่ความถี่สูงอาจมีค่าแตกต่างกันบ้างเนื่องจากปัญหาของการลู่เข้าหากัน (Convergence) ในโปรแกรมคำนวณที่ต้องใช้จำนวนรอบของการคำนวณมาก ๆ ที่ความถี่สูง ๆ แต่ในโปรแกรมใช้จำนวนรอบที่เท่ากันในทุกย่านความถี่

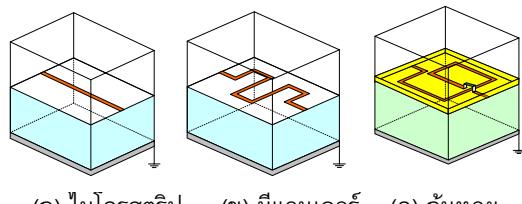


**ภาพที่ 11** สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวน้ำแบบกันหอย

ภาพที่ 11 (ก) แสดงสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนชั้นตัวนำซึ่งอยู่รอบๆ พื้นที่พิกเซลของตัวนำและภาพที่ 11(ข) แสดงค่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่มีค่าเฉพาะพื้นที่บนพิกเซลของตัวนำที่ผลลัพธ์สอดคล้องกับทฤษฎีของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่กล่าวถึงสภาพบนพื้นที่แผ่นตัวนำ จะมีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าผ่านโดยที่รอบๆ จากขอบของตัวนำจะมีสนามไฟฟ้าพุ่งห่างออกไป

#### 4.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวน้ำต่างๆ

การวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้า จากการที่ตัวนำมีความยาวภายในภาพเท่ากับ  $1.712 \text{ mm}$  มีความกว้างตัวนำ ( $w$ ) เท่ากับ  $24 \mu\text{m}$  มีความหนา ( $t$ ) เท่ากับ  $0.1 \mu\text{m}$  เช่นกัน ผลของการเปรียบเทียบด้วยโปรแกรม WIM และ Sonnet Lite ของตัวเหนี่ยวน้ำแบบไมโครสตริป แบบมีเอนเดอร์ และแบบกันหอย ในย่านความถี่ใช้งาน  $1-30 \text{ GHz}$  ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยโครงสร้างของตัวเหนี่ยวน้ำจำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบไมโครสตริป แบบมีเอนเดอร์ และแบบกันหอย แสดงดังในภาพที่ 12

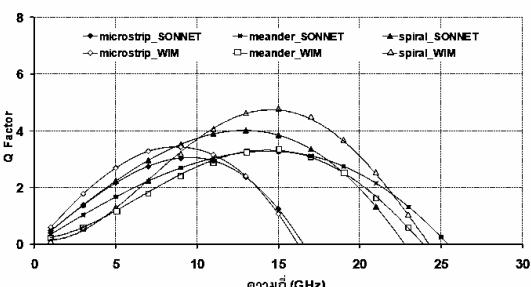


**ภาพที่ 12** ตัวเหนี่ยวน้ำแบบต่างๆ

**ตารางที่ 1** ผลของการเปรียบเทียบของตัวเหนี่ยวน้ำ

ชนิด	วิธีการ คำนวณ	$R_s$ ( $\Omega$ )	$C_p$ (fF)	$L_s$ ( $\mu\text{H}$ )	$Q_m$	$f_{Q_m}$ (GHz)
Microstrip	SONNET	12	100	1,069	3	9
	WIM	10	104	1,080	3.4	9
Meander	SONNET	12	62	712	3.3	15
	WIM	10	68	720	3.4	15
Spiral	SONNET	14	48	1,139	4	13
	WIM	15	36	1,249	4.8	15

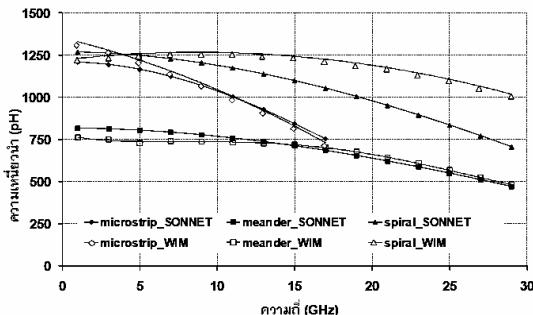
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์ที่ได้โดยวิธีของ WIM และโปรแกรม Sonnet lite จะให้ผลที่ใกล้เคียงกัน และพบว่าตัวเหนี่ยวน้ำแบบกันหอยจะให้ค่าของความหนีบแน่นและตัวประกอบคุณภาพสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบไมโครสตริปและแบบมีเอนเดอร์ ซึ่งหมายรวมถือการออกแบบไปใช้งานยานความถี่ไมโครเวฟ



**ภาพที่ 13** ตัวประกอบคุณภาพของวงจรตัวเหนี่ยวน้ำ

ผลของการเปรียบเทียบค่าตัวประกอบคุณภาพ และค่าความหนีบแน่นของวงจรตัวเหนี่ยวน้ำแบบต่างๆ

ในย่านความถี่ใช้งาน 10– 30 GHz ดังในภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ตามลำดับ



ภาพที่ 14 ค่าความหนึ่งนำของตัวเห็นี่ยวนำ

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวเห็นี่ยวนำ แบบ ไมโครสติป แบบมีแอนเดอร์ และแบบกันหอย ที่มีความยาวทางกายภาพที่เท่ากัน โดยพบว่าตัวเห็นี่ยวนำแบบ กันหอยให้ค่าความหนึ่งนำประมาณ 1.25 pH และค่าดัชนีประกอบคุณภาพมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.8 ที่ความถี่ใช้งาน 15 GHz โดยจะมีค่ามากกว่าแบบไมโครสติป และแบบมีแอนเดอร์ ที่มีค่าความหนึ่งนำในช่วง 0.72-1 pH ตัวประกอบคุณภาพเท่ากับ 3.4 ดังนั้นสรุปได้ว่าตัวเห็นี่ยวนำแบบกันหอยสามารถทำงานที่ย่านความถี่สูงๆ ได้ดีกว่าตัวเห็นี่ยวนำแบบอื่นๆ ในเงื่อนไขที่ขนาดความยาวของตัวนำในวงจรของตัวเห็นี่ยวนามีค่าเท่ากัน สำหรับผลการเปรียบเทียบกับโปรแกรม Sonnet Lite จะให้ค่าที่สอดคล้องกันอย่างมาก

## 5. สรุปผล

การวิเคราะห์คุณสมบัติตัวเห็นี่ยวนำในวงจรคลื่น ระบบโดยวิธีรวมของคลื่น เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตัวเห็นี่ยวนำแบบต่างๆ ได้แก่ แบบไมโครสติป แบบมีแอนเดอร์ และแบบกันหอย ผลการเปรียบเทียบกับโปรแกรม SONNET Lite Version 11.54 พบว่าจะให้ผลการคำนวณที่สอดคล้องใกล้เคียงกันมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ในช่วงของความถี่ใช้งานตลอดจนผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถแสดงให้เห็นรูปคลื่นของสนามไฟฟ้าและของสนามแม่เหล็กบนตัว

เห็นี่ยวนำที่เกิดขึ้นในกล่องโลหะปิดได้ และมีความสอดคล้องกับทางทฤษฎีของทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของงานวิจัย ดังที่ได้นำเสนอมาเนื่องจากนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมจำลองสำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างของวงจรและวิเคราะห์หาคุณลักษณะของวงจรตัวเห็นี่ยวนำในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตามจะมีข้อจำกัดในการออกแบบตัวเห็นี่ยวนำเป็นวงจรจริงเพื่อใช้ทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ข่ายงาน เนื่องจากขนาดของวงจรต้องมีขนาดเล็กมาก ( $<\frac{1}{4}$ ) เมื่อเปรียบเทียบกับย่านความถี่ที่ใช้งาน โดยจะมีขนาดประมาณในหน่วยของไมโครเมตรถึงมิลลิเมตรเท่านั้น

## 6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการให้ทุนอุดหนุนในการทำวิจัย

## 7. บรรณานุกรม

- [1] Wenhua Yu, Raj Mittra, "A Conformal FDTD Software Package Modeling Antennas and Microstrip Circuit Components", IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol.42, No.5, October 2000.
- [2] Thomas Becks, Ingo Wolff, "Analysis of 3 D Metallization Structures by a Full Wave Spectral Domain Technique", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 40, No.12, December 1992.
- [3] H. Baudrand, "The Wave Concept in Electromagnetic Problems : Application in Integral Methods". Asia Pacific Microwave Conference APMC'96, New Delhi, 1996.
- [4] D.Bajon, H.Baudrand, "Application of Wave Concept Iterative Procedure (WCIP) to Planar Circuits", Micritec'2000, Hannovre, pp.864-868, September 2000.

- [5] S.Akatimagool, "Electromagnetic Software Tools of Microwave Multi-layer Integrated Circuits and Components", The Journal of King Mongut's Institute of Technology North Bangkok, 2005.
- [6] S.Akatimagool and S.Kamkleing, "A Planar Source Characteristics Analysis for Wave Iterative Method Simulation", ECTI-CON 2007, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Chiengrai, 9-12 May 2007.
- [7] Sommart Kamkleing and Somsak Akatimagool, "Microwave Filter Education Supported by Wave Iterative Simulation Program", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), Krabi, Thailand, 14-17 May 2008.
- [8] James C. Rautio, Veysel Demir, "Microstrip Conductor loss Models for Electromagnetic Analysis", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Mach 2003.
- [9] Samir M. Hammadi, Samir M. El-Ghazaly, "Air Bridged Gate MESFET: A New Structure to Reduce Wave Propagation Effects in High Frequency Transistors", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 47, N0.6, June 1999.
- [10] James C.Rautio, "Free EM Simulator Analysis Spiral Inductor on Silicon", Microwave & RF Magazine, pp.165-172, September, 1999.